



表 彰 状

研究開発賞

インターネットにおける高精度でスケ
ーラブルな品質測定技術に関する研究
開発

会 田 雅 樹 殿

あなたは遅延・廃棄品質を高精度かつスケ
ーラブルに測定することを可能とする『測
度変換型品質測定技術』を提案するととも
に、その論文が国際学会にて高い評価を受
け、NTT 研究所の先進性アピールに貢献
しました

その功績はきわめて顕著であると認めら
れますので表彰いたします

平成15年3月5日

日本電信電話株式会社
情報流通プラットフォーム研究所長

市 川 晴 久

